

CM1103-WC 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.425 V	精度 ±25 mV
• 过充电解除电压	4.225 V	精度 ±50 mV
• 过放电保护电压	2.800 V	精度 ±80 mV
• 过放电解除电压	3.000 V	精度 ±100 mV
• 过电流检测电压	0.050 V	精度 ±10 mV
• 短路检测电压	0.500 V	精度 ±100 mV
• 充电过流检测电压	-0.050 V	精度 ±20 mV

2) 负载检测功能

3) 充电器检测功能

4) 向 0V 电池充电功能	允许
5) 休眠功能	有
6) 放电过流状态的解除条件	断开负载
7) 放电过流状态的解除电压	V_{RIOV}

8) 低电流消耗

• 工作时	2.2 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)
• 休眠时	0.05 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)

9) RoHS、无铅、无卤素

10) 内置低导通内阻 N-MOSFET

- $V_{DS} = 15V$
- ESD Rating: 2000V HBM

■ 应用领域

- 智能穿戴设备
- 蓝牙耳机

■ 封装

- DFN 2x2-6L

■ 系统功能框图

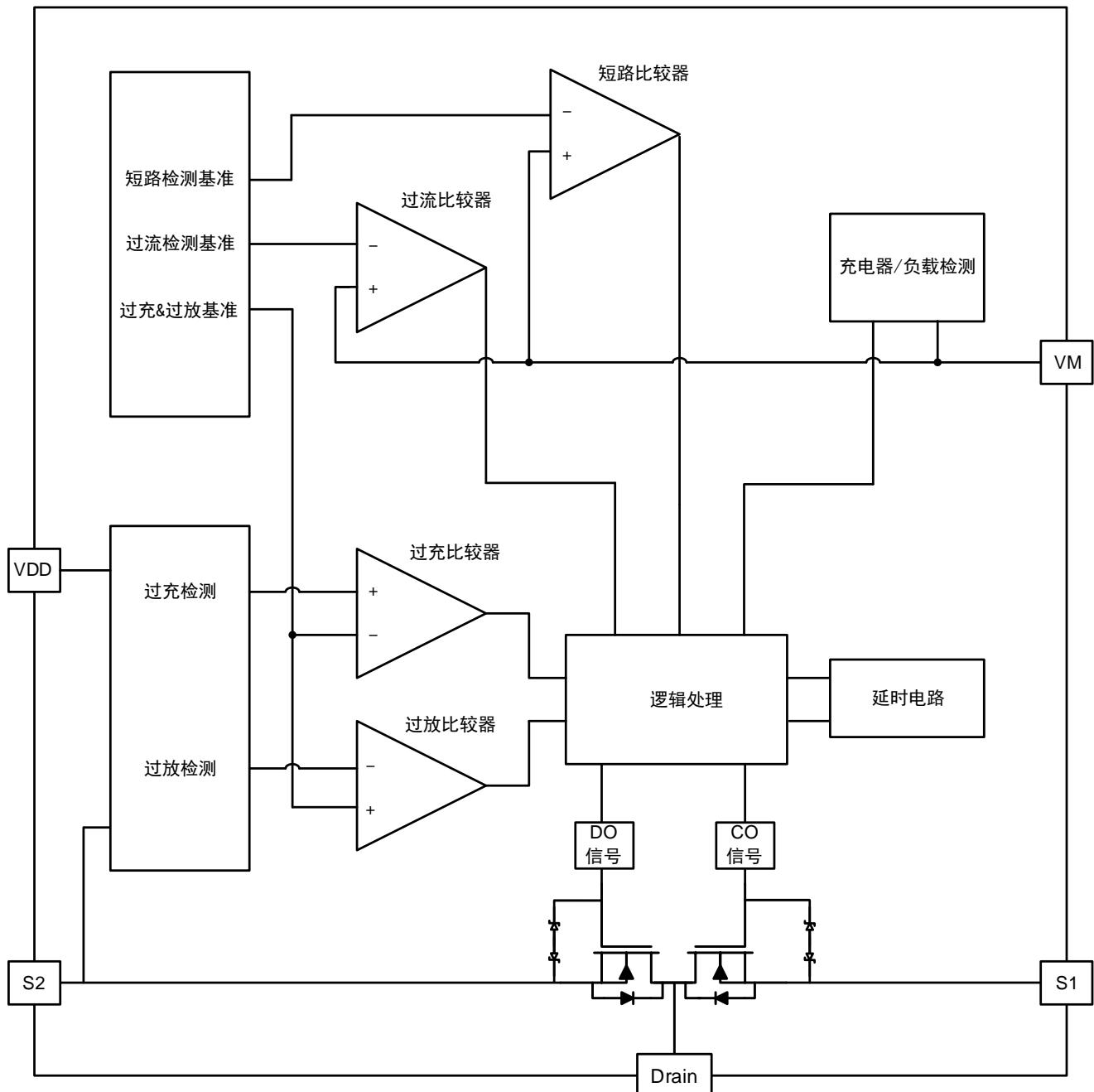


图 1

■ 引脚排列图

DFN 2x2-6L 封装

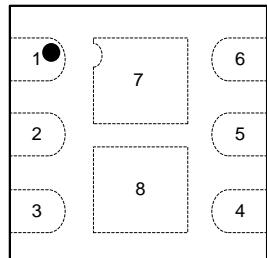


图 2 顶视图

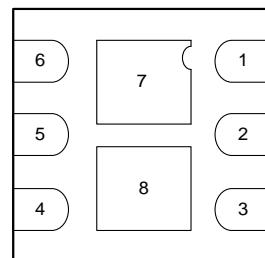


图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	VM	充放电电流检测端，与充电器或负载的负极连接
2	S1	充电 MOSFET 源级端，与充电器或负载的负极连接
3	S1	充电 MOSFET 源级端，与充电器或负载的负极连接
4	S2	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
5	S2	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
6	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
7	-	芯片衬底连接端，悬空
8	-	充放电 MOSFET 的共漏连接端，悬空

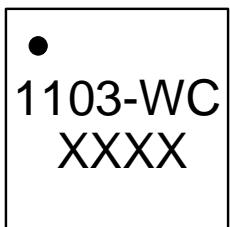
表 1

■ 命名规则

CM1103-WC



■ 印字说明



第一行：产品型号
第二行：生产批次

图 4

■ 产品列表**1. 检测电压表**

产品名称	R _{SS(ON)}	过充电保护电压 V _{OC}	过充电解除电压 V _{OCLR}	过放电保护电压 V _{OD}	过放电解除电压 V _{ODR}	放电过流 V _{EC}	短路保护电压 V _{SHORT}	充电过电流 V _{CHA}
CM1103-WC	60 mΩ	4.425 V	4.225 V	2.800 V	3.000 V	0.050 V	0.500 V	-0.050 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电功能	放电过流状态解除条件	放电过流状态解除电压	过充自恢复功能	休眠功能
CM1103-WC	允许	断开负载	V _{RIOV}	无	有

表 3

3. 延迟时间

产品名称	过充电保护延时 T _{OC}	过放电保护延时 T _{OD}	放电过流延时 T _{EC}	充电过流延时 T _{CHA}	短路延时 T _{SHORT}
CM1103-WC	80 ms	40 ms	10 ms	10 ms	250 μs

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VDD-12 ~ VDD+0.3	V
Gate-Source 耐压	V _{GS}	±12	V
Drain-Source 耐压	V _{DS}	15	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ C$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$VDD=3.5V, V_{VM}=0V$	-	2.2	5.0	μA
休眠电流	I_{PDN}	$VDD=V_{VM}=1.5V$	-	0.05	0.5	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	4.400	4.425	4.450	V
过充解除电压	V_{OCR}	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5V$	4.175	4.225	4.275	V
过放电保护电压	V_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 1.5V$	2.720	2.800	2.880	V
过放解除电压	V_{ODR}	$VDD=1.5 \rightarrow 3.5V$	2.900	3.000	3.100	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	0.040	0.050	0.060	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	0.400	0.500	0.600	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	-0.070	-0.050	-0.030	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$VDD-1.4$	$VDD-1.0$	$VDD-0.6$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	40	80	120	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	20	40	60	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	5	10	15	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	5	10	15	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	120	250	504	μs
放电过流解除延时	T_{ECR}	$VM-VSS=0.30 \rightarrow 0V$	1.0	2.0	4.0	ms
充电过流解除延时	T_{CHAR}	$VSS-VM=0.30 \rightarrow 0V$	1.0	2.0	4.0	ms
短路解除延时	T_{SHORTR}	$VM - VSS=1.5 \rightarrow 0V$	1.0	2.0	4.0	ms
[内部电阻]						
Source-Source 导通内阻	$R_{SS(on)}$	$VDD=3.7V, ID=1.0A$	-	60	80	$m\Omega$
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	0.0	0.7	1.2	V

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ^{*1})

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I_{OPE}	$VDD=3.5V, V_{VM}=0V$	-	2.2	6.0	μA
休眠电流	I_{PDN}	$VDD=V_{VM}=1.5V$	-	0.05	0.6	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	4.375	4.425	4.475	V
过充解除电压	V_{OCR}	$VDD=4.8 \rightarrow 3.5V$	4.125	4.225	4.325	V
过放电保护电压	V_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 1.5V$	2.640	2.800	2.960	V
过放解除电压	V_{ODR}	$VDD=1.5 \rightarrow 3.5V$	2.800	3.000	3.200	V
放电过流保护电压	V_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	0.035	0.050	0.065	V
短路保护电压	V_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	0.300	0.500	0.700	V
充电过流保护电压	V_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	-0.075	-0.050	-0.025	V
放电过流解除电压	V_{RIOV}	-	$VDD-1.5$	$VDD-1.0$	$VDD-0.5$	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T_{OC}	$VDD=3.5 \rightarrow 4.8V$	24	80	200	ms
过放电保护延时	T_{OD}	$VDD=3.5 \rightarrow 2.0V$	10	40	100	ms
放电过流保护延时	T_{EC}	$VM-VSS=0 \rightarrow 0.30V$	3	10	20	ms
充电过流保护延时	T_{CHA}	$VSS-VM=0 \rightarrow 0.30V$	3	10	20	ms
短路保护延时	T_{SHORT}	$VM - VSS=0 \rightarrow 1.5V$	75	250	625	μs
放电过流解除延时	T_{ECR}	$VM-VSS=0.30 \rightarrow 0V$	0.5	2.0	6.0	ms
充电过流解除延时	T_{CHAR}	$VSS-VM=0.30 \rightarrow 0V$	0.5	2.0	6.0	ms
短路解除延时	T_{SHORTR}	$VM - VSS=1.5 \rightarrow 0V$	0.5	2.0	6.0	ms
[内部电阻]						
Source-Source 导通内阻	$R_{SS(on)}$	$VDD=3.7V, ID=1.0A$	-	60	95	$\text{m}\Omega$
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V_{OCH}	允许向 0V 电池充电功能	0.0	0.7	1.7	V

表 7

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	备注	最小值	典型值	最大值	单位
源漏击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $\text{IDS} = 250\mu\text{A}$	15	-	-	V
门极阈值电压	$V_{GS(\text{th})}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $\text{IDS} = 250\mu\text{A}$	0.5	0.7	1.0	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 12\text{V}$	-	-	1.0	μA
门源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 10\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$	-	-	± 10	μA
源源导通内阻 1	$R_{SS(\text{on})1}$	$V_{DD}=3.0\text{V}$, $\text{ID}=1.0\text{A}$	50	67	82	$\text{m}\Omega$
源源导通内阻 2	$R_{SS(\text{on})2}$	$V_{DD}=3.8\text{V}$, $\text{ID}=1.0\text{A}$	45	60	75	$\text{m}\Omega$
源源导通内阻 3	$R_{SS(\text{on})3}$	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $\text{ID}=1.0\text{A}$	40	55	70	$\text{m}\Omega$
源漏二极管正向导通电压	V_{SD}	$I_S=1.0\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$	0.4	0.7	1.2	V

表 8

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	0.52	0.70	0.96	A	$V_{EC}=0.050\text{V}$ $V_{CHA}=-0.050\text{V}$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	0.58	0.84	1.20	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	0.62	0.92	1.32	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	0.46	0.70	1.07	A	$V_{EC}=0.050\text{V}$ $V_{CHA}=-0.050\text{V}$
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	0.54	0.84	1.31	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	0.58	0.92	1.45	A	

表 9

(除特殊注明以外 : $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	0.46	0.70	1.10	A	$V_{EC}=0.050\text{V}$ $V_{CHA}=-0.050\text{V}$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	0.50	0.84	1.36	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	0.56	0.92	1.50	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0\text{V}$	0.41	0.70	1.20	A	$V_{EC}=0.050\text{V}$ $V_{CHA}=-0.050\text{V}$
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8\text{V}$	0.48	0.84	1.48	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2\text{V}$	0.51	0.92	1.64	A	

表 10

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压(V_{OD})以上并在过充电保护电压(V_{OC})以下时，且VM端子电压在充电过流保护电压(V_{CHA})以上并在放电过流保护电压(V_{EC})以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

电池电压上升到 V_{OC} 以上并持续了一段时间 T_{OC} ，CO端子的输出就会反转，将充电控制MOS管关断，停止充电，这就称为过充电状态。电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下并持续了一段时间 T_{OCR} ，就会解除过充电状态，恢复为正常状态。

进入过充电状态后，要解除过充电状态，有以下两种情况：

- 1) 断开充电器，不连接负载且 $V_{CHA} < V_{VM} < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下时，过充电状态就会释放
- 2) 断开充电器，连接负载，如 $V_{VM} > V_{EC}$ ，此时只需 $VDD < V_{OC}$ ，过充电状态就会释放，此功能称作负载检测功能。

注意：检测到过充电后，如果一直连接充电器，那么即使电芯电压降低到 V_{OCR} 以下，过充电状态也无法释放。通过断开充电器连接，且 $V_{VM} > V_{CHA}$ 才能解除过充放电状态。

3. 过放电状态

电池电压降低到 V_{OD} 以下并持续了一段时间 T_{OD} ，DO端子的输出就会反转，将放电控制MOS管关断，停止放电，这就称为过放电状态。电池电压上升到过放电解除电压 V_{ODR} 以上并持续了一段时间 T_{ODR} ，就会解除过放电状态，恢复为正常状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若VM端子电压低于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电检测电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若VM端子电压高于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压(V_{CHA})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间(T_{CHA})，则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压(V_{CHA})时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“向0V电池充电的充电器起始电压（ V_{0CH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

■ 典型应用电路

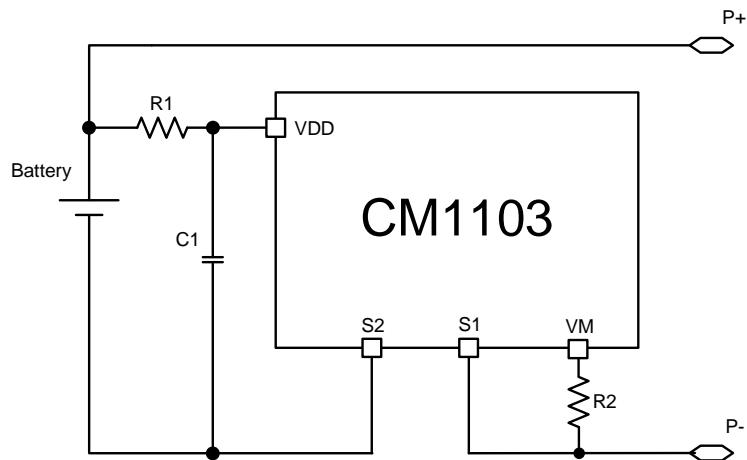


图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1	1.0 ~ 1.5	kΩ
R2	2	1 ~ 3	kΩ
C1	0.1	≥ 0.1	μF

表 11

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

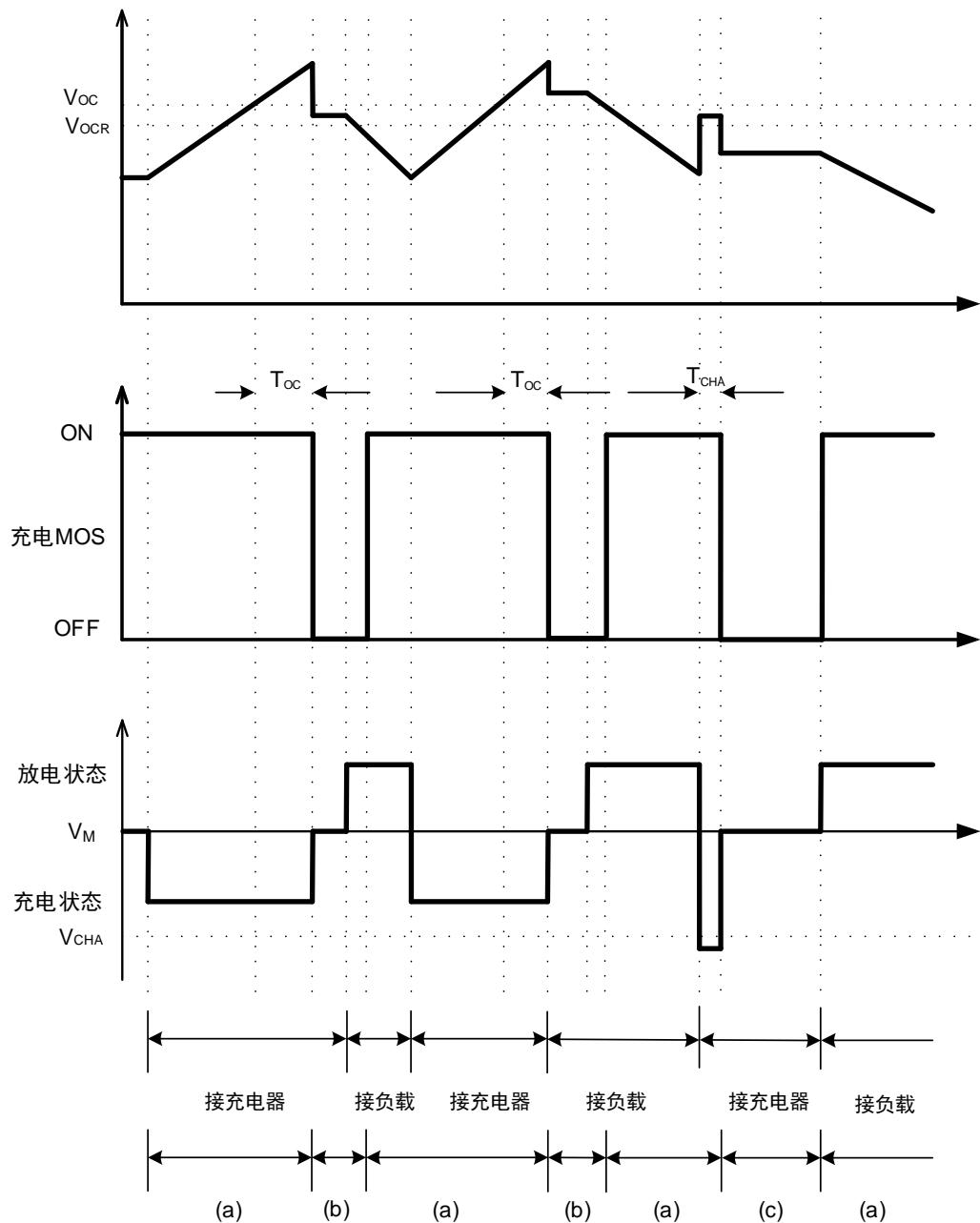


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

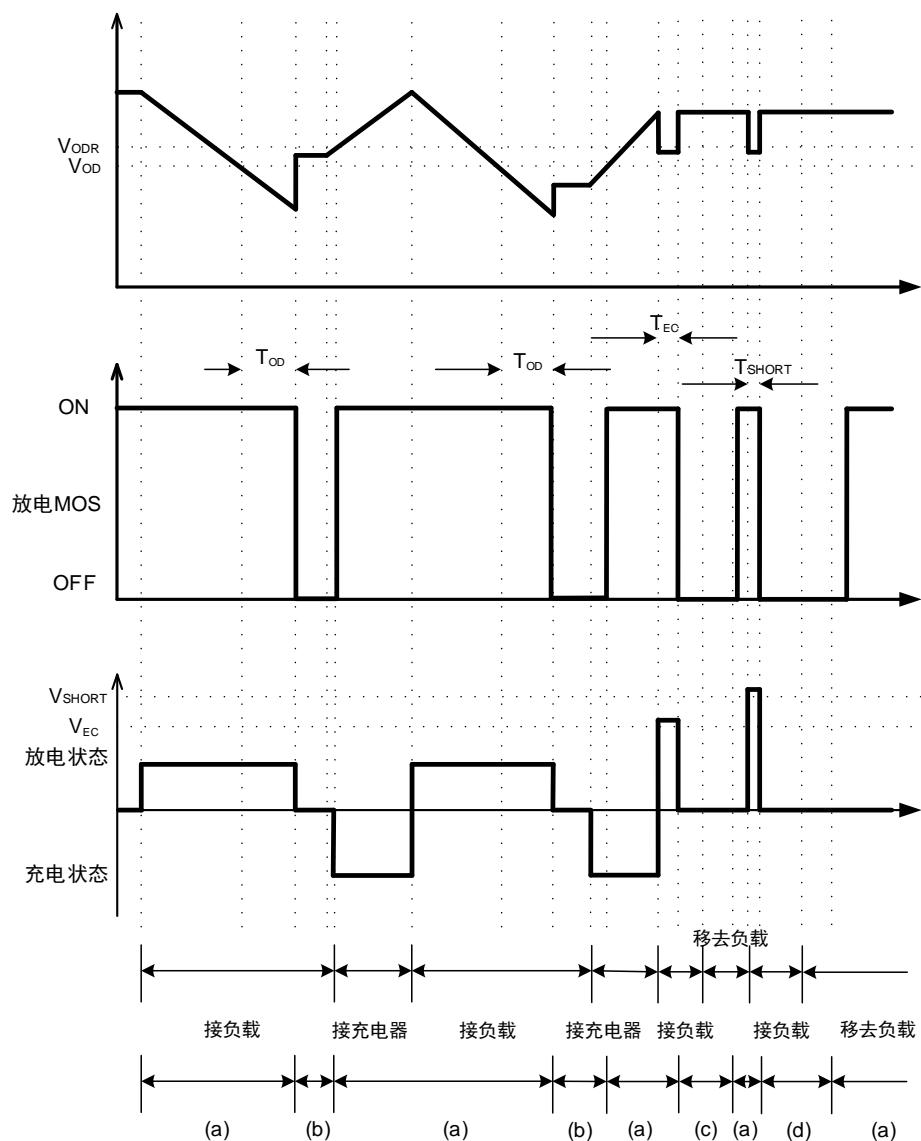


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电检测电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=10mV$ 设置后的状态下，逐渐升高 $V1$ 并且保持时间超过过充电检测延时，当 V_{S1} 的电压由低电平变为大约一个二极管的导通阈值时，充电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电检测电压 (V_{OC})。过充保护后，逐渐降低 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由一个二极管的导通阈值变为低电平时，充电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电检测电压、过放电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=10mV$ 设置后的状态下，逐渐降低 $V1$ 并且保持时间超过过放电检测延时， V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电检测电压 (V_{OD})。过放电保护后，逐渐升高 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由 $V1$ 变为低电平时，放电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过流检测电压、短路检测电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）升高并保持时间超过放电过流检测延时 (T_{EC})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为放电过流检测电压 (V_{EC})。

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）升高并保持时间超过短路保护检测延时 (T_{SHORT})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为短路保护电压 (V_{SHORT})。

4. 充电过流检测电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）降低并保持时间超过充电过流检测延时 (T_{CHA})，当 V_{S1} 由低电平变为 $0.5V$ 左右（充电管体二极管电压），充电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为充电过流检测电压 (V_{CHA})。

5. 工作时消耗电流（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，流过 VDD 端的电流 IDD 即为正常工作消耗电流 (I_{OPE})。

6. 休眠时消耗电流（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，然后将 $V1$ 由 $3.5V$ 调整到 $1.5V$ ，进入过放电状态后将 VM 端悬空，此时流过 VDD 端的电流 IDD 即为休眠消耗电流 (I_{PDN})。

7. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电功能)（测试电路 2）

在 $V1=0V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 缓慢降低，当 $S1$ 端子出现大于 $10 \mu A$ 的充电电流时，所对应的 $V2$ 电压即为允许向 $0V$ 电池充电的充电器起始电压 (V_{OCH})。

8. 过充电检测延时、过放电检测延时（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压上升到 V_{OC} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为一个二极管的阈值，这段时间即为过充电检测延时 T_{OC} 。

在 $V1=3.5V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压下降到 V_{OD} 或以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为过放电检测延时 T_{OD} 。

9. 放电过流检测延时、短路保护延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 的电压瞬间 (10 μs 内) 上升到 V_{EC} 或以上, 且 V_{SHORT} 以下并维持一段时间后, V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$, 这段时间即为放电过流检测延时 T_{EC} 。

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 的电压瞬间 (10 μs 内) 上升到 V_{SHORT} 或以上并维持一段时间后, V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$, 这段时间即为短路保护延时 T_{SHORT} 。

10. 充电过流检测延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 的电压瞬间 (10 μs 内) 降低到 V_{CHA} 或以下并维持一段时间后, V_{S1} 由低电平变为 0.5V 左右 (充电管体二极管电压), 充电 MOS 管关断, 这段时间即为充电过流检测延时 T_{CHA} 。

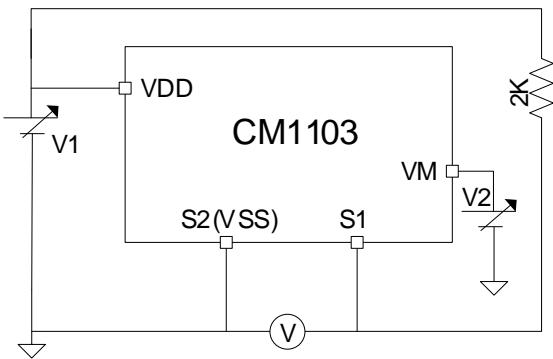


图 8 测试电路 1

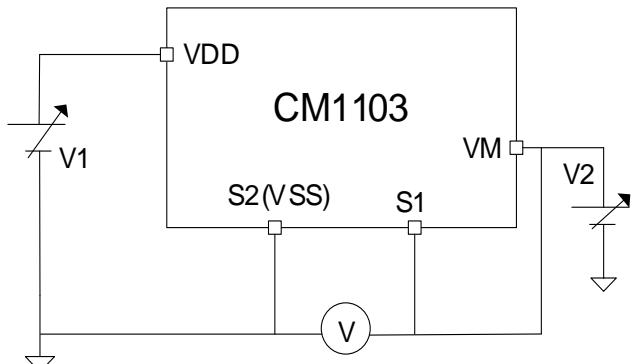


图 9 测试电路 2

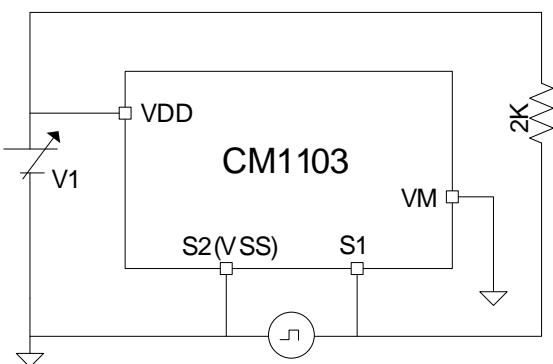


图 10 测试电路 3

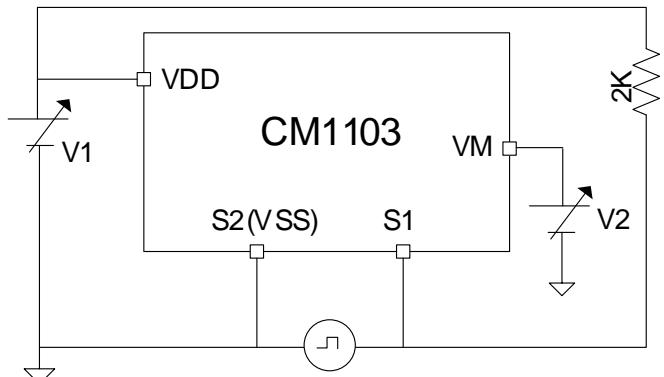
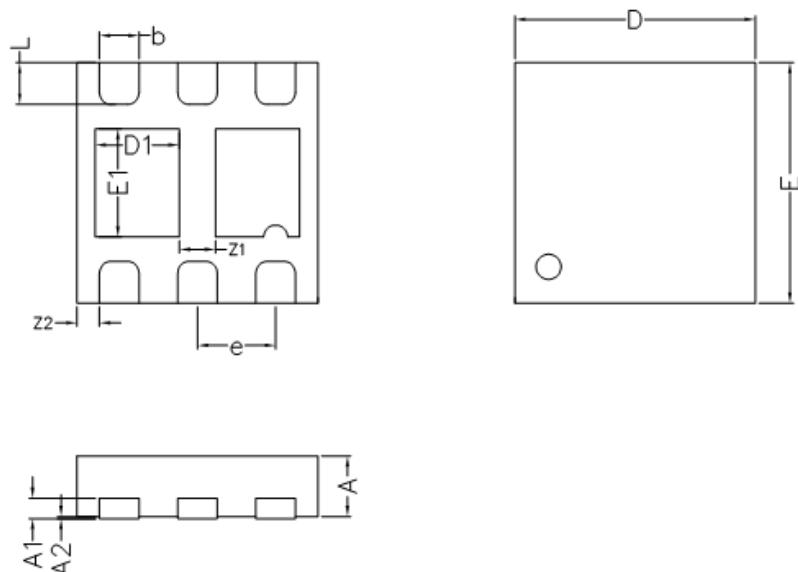


图 11 测试电路 4

■ 封装信息**DFN 2x2-6L 封装**

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

	MIN	NOM	MAX
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
D1	0.65	0.70	0.75
E1	0.85	0.90	0.95
L	0.30	0.35	0.40
b	0.28	0.33	0.38
e	0.650BSC		
A	0.40	0.50	0.60
A1	0.15REF		
A2	0.00	—	0.05
Z1	0.25	0.30	0.35
Z2	0.135	0.185	0.235

图 12

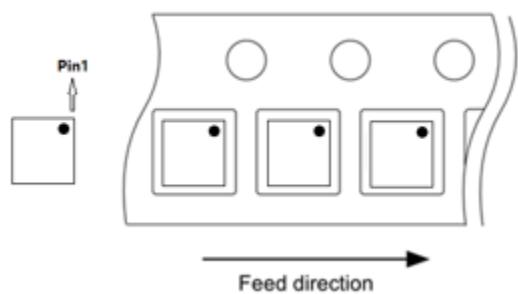
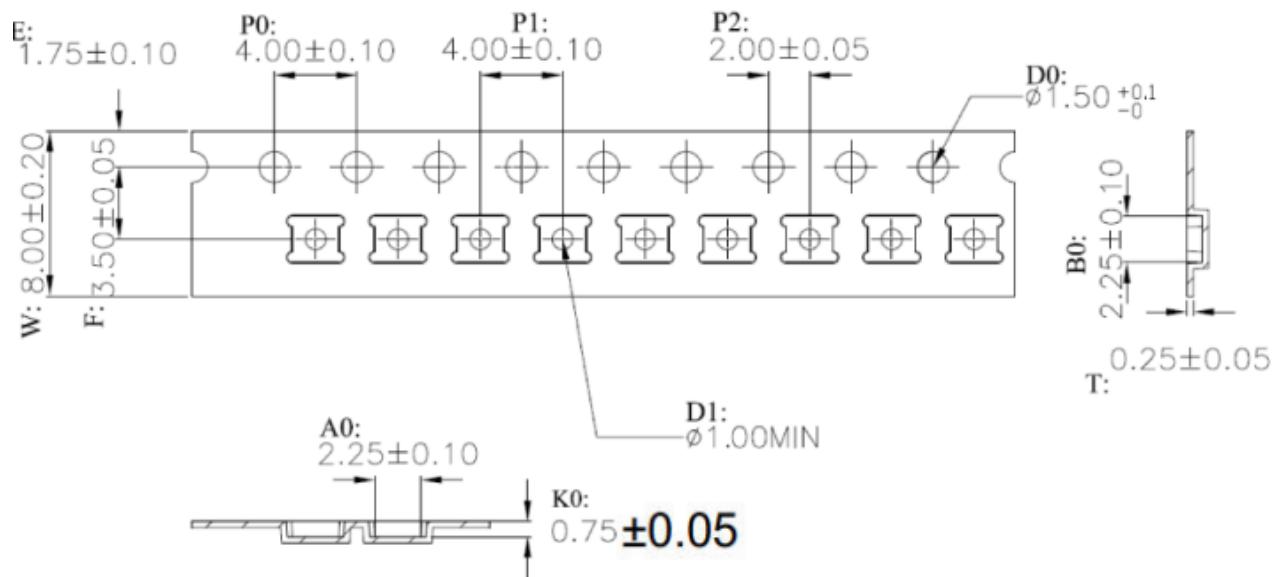
■ 载带信息

图 13

■ 卷盘信息

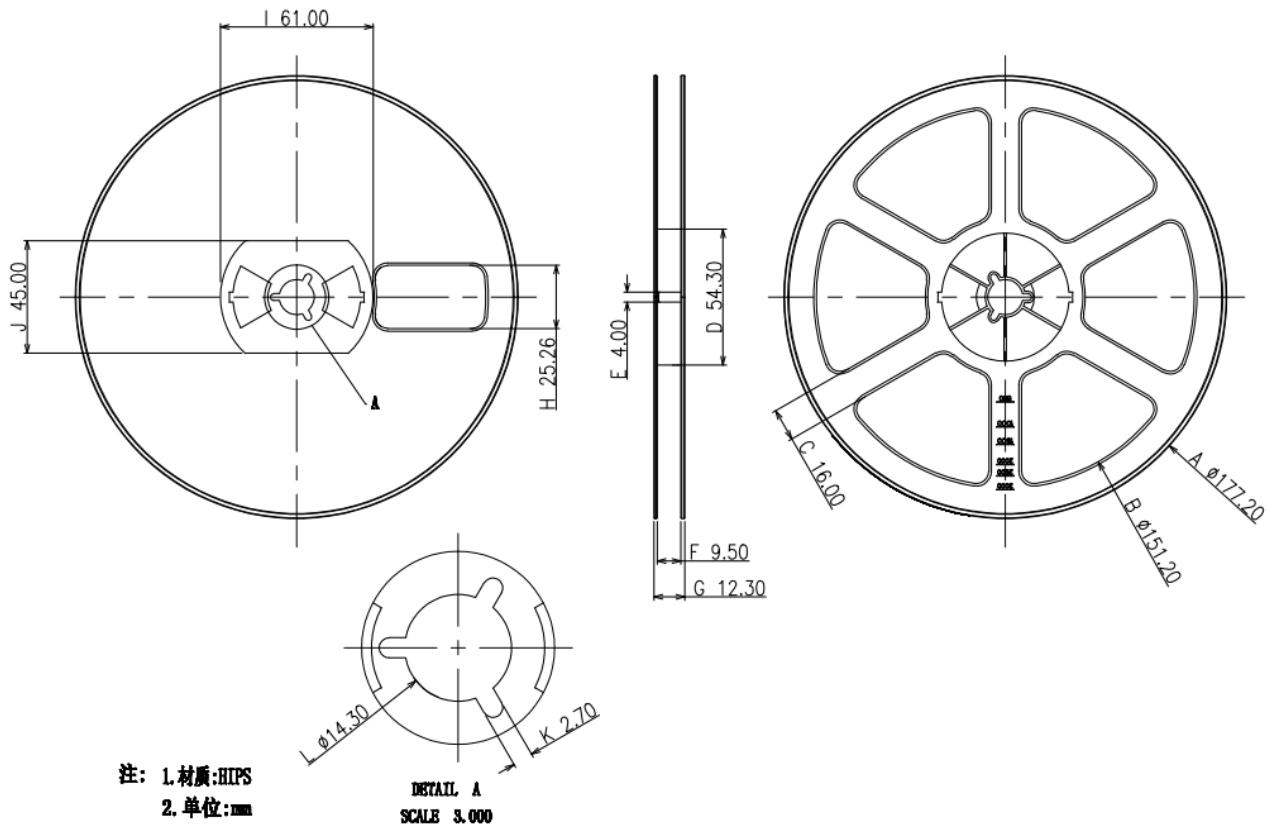


图 15

■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	3000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。